

ZHCA923-December 2018

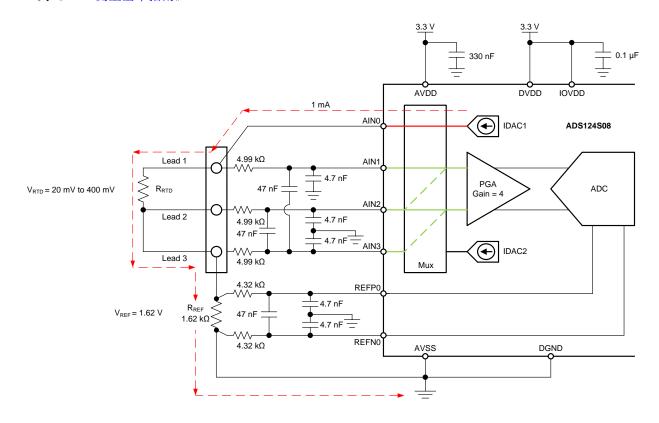
# 具有低侧基准和一个 IDAC 电流源的三线 PT100 RTD 测量电路

Joseph Wu

电源					
AVDD	AVSS、DGND	DVDD、IOVDD			
3.3V	0V	3.3V			

### 设计 说明

该指导设计介绍了如何使用 ADS124S08 对具有低侧基准的三线 RTD 进行温度测量。与*具有低侧基准的三线 PT100 RTD 测量电路和具有单个测量的两个 IDAC 电流源*相比,该设计使用单 IDAC 激励电流源和二次测量值,以消除阻误差。此设计针对 PT100 型 RTD 使用比例测量,温度测量范围为 -200°C 至 850°C。该设计包含 ADC 配置寄存器设置和用于配置和读取器件的伪代码。该电路 可用于 适用于 PLC 的模拟输入模块、实验室仪表 和工厂自动化 等应用。有关使用各种 RTD 接线配置进行精确 ADC 测量的更多信息,请参阅《RTD 测量基本指南》。





### 设计说明

- 1. 为模拟和数字电源使用电源去耦电容器。必须使用连接到 AVSS 的至少为 330nF 的电容器对 AVDD 进行去耦。必须使用连接到 DGND 的至少为 0.1μF 的电容器对 DVDD 和 IOVDD (在未与 DVDD 连接时)进行去耦。有关电源建议的详细信息,请参阅《具有 PGA 和电压基准的 ADS124S0x 低功耗、低噪声、高集成度、6 通道和 12 通道 4kSPS 24 位 Δ-Σ ADC》数据表。
- 2. 不要使用与 ADC 输入和 IDAC 电流源输出相同的引脚使激励电流流过输入滤波电阻器。与串联电阻发生 反应的激励电流会增加测量误差。
- 3. REFOUT 和 REFCOM 之间需要一个 1µF 电容器,以启用 IDAC 电流的内部基准。
- 4. 使用具有高精度和低漂移的精密基准电阻器。由于测量是比例式的,因此精度取决于该基准电阻器的误差。0.01% 的电阻器会产生类似于 ADC 的增益误差。
- 5. 如果可能,使用 COG (NPO) 陶瓷电容器进行输入滤波。这些电容器中使用的电介质可在电压、频率和温度变化时提供最稳定的电气特性。
- 6. 使用标准电容器值和 1% 电阻器值选择 ADC 输入和基准输入的输入滤波。《使用 ADS1148 和 ADS1248 系列器件进行 RTD 比例测量和滤波》中提供了这些滤波器的示例设计和分析。
- 7. 该设计显示了与 ADC 多路复用器的四个输入引脚的连接。其余的模拟输入可用于 RTD、热电偶或其他测量。
- 8. 与类似的两线 RTD 测量相比,三线 RTD 测量更为精确,并且与使用匹配 IDAC 电流源的三线 RTD 测量相比,能更好地防止 IDAC 电流失配。有关使用其他 RTD 接线配置进行测量的更多信息,请参阅《RTD 测量基本指南》。

#### 组件选择

1. 确定 RTD 的工作范围。

例如,如果温度测量范围是 -200°C 至 850°C,那么 PT100 RTD 具有大约  $20\Omega$  至  $400\Omega$  的范围。基准电阻器必须大于最大 RTD 值。基准电阻和 PGA 增益决定了测量的正满量程范围。

2. 确定 IDAC 激励电流和基准电阻器的值。

开始使用激励电流涌入 RTD 引线 1、流经 RTD、再通过引线 3 的设计。此时请忽略引线电阻误差,以使从 AIN1 到 AIN2 的测量仅测量 RTD 电阻。

该设计中的激励电流源选择为 1mA。这可以最大程度地增大 RTD 电压的值,同时使 RTD 的自发热保持在低水平。对于小型薄膜元件,RTD 自发热系数的典型范围为 2.5mW/°C,对于较大的线绕元件,该范围为 65mW/°C。在最大 RTD 电阻值下激励电流为 1mA 时,RTD 中的功率耗散小于 0.4mW,并将自发热导致的测量误差保持在 0.01°C 以内。

在选择 IDAC 电流大小之后,设置  $R_{REF}$  = 1620 $\Omega$ 。这会将基准设为 1.62V,最大 RTD 电压为 400mV。基准电压用于电平转换,以使输入测量接近中位电压,从而使测量处于 PGA 输入工作范围之内。使用这些值,可以将 PGA 增益设置为 4,这样最大 RTD 电压就接近正满量程范围而不超过它。

基准电阻器  $R_{REF}$  必须是具有高精度和低漂移的精密电阻器。 $R_{REF}$  中的任何误差都会在 RTD 测量中反映相同的误差。REFPO 和 REFNO 引脚显示为作为开尔文连接与  $R_{REF}$  电阻器相连,以获得最精确的基准电压测量值。这可以消除作为基准电阻测量产生的误差的串联电阻。

在使用最大 RTD 电阻的情况下,可以使用以下公式来计算 ADC 输入电压。对于该计算,可以忽略微小的引线电阻。

 $V_{AIN1} = I_{IDAC1} \bullet (R_{RTD} + R_{REF}) = 1 \text{mA} \bullet (400\Omega + 1620\Omega) = 2.02 \text{V}$   $V_{AIN2} = I_{IDAC1} \bullet R_{REF} = 1 \text{mA} \bullet 1620\Omega = 1.62 \text{V}$   $V_{INMAX} = 1 \text{mA} \bullet 400\Omega = 400 \text{mV}$ 

3. 验证设计是否处于 ADC 的工作范围之内。

首先,验证当增益为 4 并且 AVDD 为 3.3V、AVSS 为 0V 时  $V_{AIN1}$  和  $V_{AIN2}$  是否处于 PGA 的输入范围内。如《*具有 PGA 和电压基准的 ADS124S0x 低功耗、低噪声、高集成度、6 通道和 12 通道 4kSPS 24 位 \Delta-\Sigma ADC》数据表中所示,绝对输入电压必须满足以下条件:* 

AVSS + 0.15V + [|V<sub>INMAX</sub>| • (增益 − 1)/2] < V<sub>AIN1</sub>, V<sub>AIN2</sub> < AVDD − 0.15V − [|V<sub>INMAX</sub>| (增益 − 1)/2] 0V + 0.15V + [|V<sub>INMAX</sub>| • (增益 − 1)/2] < V<sub>AIN1</sub>, V<sub>AIN2</sub> < 3.3V − 0.15V − [|V<sub>INMAX</sub>| (增益 − 1)/2]



 $0.75V < V_{AIN1}, V_{AIN2} < 2.55V$ 

由于在 AIN1 和 AIN2 上看到的最大和最小输入电压(2.02V 和 1.62V)介于 0.75V 和 2.55V 之间,因此输入处于 PGA 工作范围之内。

第二,验证 IDAC 输出引脚上的电压是否处于电流源顺从电压范围之内。IDAC 引脚是 AIN0,其电压与 AIN1 相同。在最大电压下, $V_{AIN0}$  为 2.02 $V_{o}$  如 《具有 PGA 和电压基准的 ADS124S0x 低功耗、低噪 声、高集成度、6 通道和 12 通道 4kSPS 24 位  $\Delta$ - $\Sigma$  ADC》数据表中的电气特性表所示,对于 1mA 的 IDAC 电流,IDAC 的输出电压必须介于 AVSS 和 AVDD - 0.6V 之间。在该示例中,当 AVDD = 3.3V 时,IDAC 输出必须满足以下条件:

$$AVSS < V_{AIN0} = V_{AIN1} < AVDD - 0.6V$$
$$0V < V_{AIN0} < 2.7V$$

结合之前的结果, IDAC 的输出顺从性得到满足。

4. 使用两个不同的值来测量 RTD 电阻,消除引线电阻误差。

对 ADC 的第一次测量跨越 AIN1 和 AIN2,包括引线电阻。

测量 
$$1 = V_{AIN1} - V_{AIN2} = I_{IDAC1} \bullet (R_{RTD} + R_{LEAD1})$$

由于 IDAC 电流不通过引线 2, 其电阻不在测量范围内。然后, ADC 的输入多路复用器准备好进行跨越 AIN2 和 AIN3 的第二次测量。它可以测量通过引线 3 电阻的压降。

测量 
$$2 = V_{AIN2} - V_{AIN3} = I_{IDAC1} \cdot R_{LEAD3}$$

从测量 1 中减去测量 2 可得出以下结果。

如果引线电阻相等,则可以忽略引线电阻误差,得出最终结果。

5. 选择 ADC 输入和基准输入的差分和共模滤波值。

此设计包含差分和共模输入 RC 滤波。差分输入滤波的带宽设置为至少是 ADC 的数据速率的 10 倍。将共模电容器选择为差分电容器值的 1/10。由于电容器选择,共模输入滤波带宽大约是差分输入滤波带宽的 20 倍。虽然串联滤波电阻器会提供一定程度的输入保护,但应使输入电阻器保持低于 10kΩ,以便为 ADC 提供适当的输入采样。

在进行输入滤波的情况下,差分信号以低于共模信号的频率衰减,后者会被器件的 PGA 显著抑制。共模电容器的失配会导致非对称噪声衰减,这会表现为差分输入噪声。差分信号的带宽较低,从而可以降低输入共模电容器失配的影响。ADC 输入和基准输入的输入滤波是针对相同的带宽进行设计的。

在此设计中,将数据速率选择为 20SPS(使用 ADS124S08 的低延迟滤波器)。此滤波可提供低噪声测量以及单周期稳定,并且能够抑制 50Hz 和 60Hz 线路噪声。对于 ADC 输入滤波,可以通过以下公式近似计算差分滤波和共模滤波的带宽频率。

$$\begin{split} f_{\text{IN\_DIFF}} &= 1/[2 \bullet \pi \bullet C_{\text{IN\_DIFF}} \left( R_{\text{RTD}} + 2 \bullet R_{\text{IN}} \right)] \\ f_{\text{IN\_CM}} &= 1/[2 \bullet \pi \bullet C_{\text{IN\_CM}} \left( R_{\text{RTD}} + R_{\text{IN}} + R_{\text{REF}} \right)] \end{split}$$

对于 ADC 输入滤波, $R_{IN}$  = 4.99kΩ, $C_{IN\_DIFF}$  = 47nF, $C_{IN\_CM}$  = 4.7nF。这会将差分滤波器带宽设置为 330Hz,将共模滤波器带宽设置为 5kHz。

类似地,可以通过以下公式近似计算基准输入滤波的带宽。

$$\begin{split} f_{\text{REF\_DIFF}} &= 1/[2 \bullet \pi \bullet C_{\text{REF\_DIFF}} \bullet (R_{\text{REF}} + 2 \bullet R_{\text{IN\_REF}})] \\ f_{\text{REF\_CM}} &= 1/[2 \bullet \pi \bullet C_{\text{REF\_CM}} \bullet (R_{\text{REF}} + R_{\text{IN\_REF}})] \end{split}$$

对于基准输入滤波, $R_{IN\_REF}$  = 4.32 $k\Omega$ , $C_{REF\_DIFF}$  = 47nF, $C_{REF\_CM}$  = 4.7nF。这会将差分滤波器带宽设置为 330nHz,将共模滤波器带宽设置为 5.7nKHz。可能无法匹配 ADC 输入和基准输入滤波。不过,保持带宽接近可能会降低测量中的噪声。

有关输入滤波的组件选择的深入分析,请参阅《使用 ADS1148 和 ADS1248 系列器件进行 RTD 比例测量和滤波》。



# 测量转换

RTD 测量通常是比例测量。使用比例测量,无需将 ADC 输出代码转换为电压。这意味着输出代码仅将测量值作为与基准电阻器值的比例进行提供,不需要激励电流的精确值。唯一的要求是流经 RTD 和基准电阻器的电流相等。

下面显示了针对 24 位 ADC 的测量转换公式。首先,测量 1 的结果已显示。

然后测量 2 的结果已显示。

如果假设引线电阻相等,则用测量 1 的结果减去测量 2 的结果,可得出等效的 RTD 电阻。

ADC 将测量值转换为 RTD 等效电阻。由于 RTD 响应的非线性,电阻到温度的转换需要通过公式或查找表进行计算。有关 RTD 电阻到温度转换的更多信息,请参阅《RTD 测量基本指南》。

### 寄存器设置

具有低侧基准和一个使用 ADS124S08 的 IDAC 电流源的三线 PT100 RTD 测量电路的配置寄存器设置

寄存器地址	寄存器名称	正在设置	说明
02h <sup>(1)</sup>	INPMUX	12h	选择 AIN <sub>P</sub> = AIN1,AIN <sub>N</sub> = AIN2
03h	PGA	0Ah	启用 PGA,增益 = 4
04h	DATARATE	14h	连续转换模式,低延迟滤波器,20SPS 数据速率
05h	REF	02h	启用正负基准缓冲器,选择 REFPO 和 REFNO 基准输入,内部基准始终开启
06h	IDACMAG	07h	IDAC 大小设置为 1mA
07h	IDACMUX	F0h	IDAC1 设置为 AIN0,禁用 IDAC2
08h	VBIAS	00h	VBIAS 未用于任何输入
09h	SYS	10h	正常工作模式
02h <sup>(2)</sup>	INPMUX	23h	选择 AINP = AIN2,AINN = AIN3

<sup>(1)</sup> 该输入多路复用器设置针对测量 1。

### 伪代码示例

下面显示了伪代码序列以及设置器件和微控制器所需的步骤,该微控制器与 ADC 相连,以便在连续转换模式下从 ADS124S0x 获取后续读数。专用的 DRDY 引脚指示新转换数据的可用性。显示的伪代码中未使用 STATUS 字节和 CRC 数据验证。ADS124S08 产品文件夹中提供了 ADS124S08 固件示例代码。

```
Configure microcontroller for SPI mode 1 (CPOL = 0, CPHA = 1)

Configure microcontroller GPIO for /DRDY as a falling edge triggered interrupt input

Set CS low;

Send 06; // RESET command to make sure the device is properly reset after power-up

Set CS high;

Set CS low; // Configure the device

Send 42 // WREG starting at 02h address

05 // Write to 6 registers

12 // Select AINP = AIN1 and AINN = AIN2

0A // PGA enabled, Gain = 4

14 // Continuous conversion mode, low-latency filter, 20-SPS data rate

02 // Positive and negative reference buffers enabled,
```

<sup>(2)</sup> 该输入多路复用器设置针对测量 2, 作为引线电阻误差的测量。



#### www.ti.com.cn

```
// IDAC magnitude set to 1mA
// IDAC1 set to AIN0, IDAC2 disabled
   07
Set CS high;
Set CS low;
              // For verification, read back configuration registers
            // RREG starting at 02h address
   05 // Read from 6 registers
   00 00 00 00 00 00; // Send 6 NOPs for the read
Set CS high;
Set CS low;
            // Send START command to start converting in continuous conversion mode;
   Send 08;
Set CS high;
Loop
   Set CS low; // Configure the device for measurement 1
   Send 42 // WREG starting at 02h address
           // Write to 1 register
       12;
            // Select AINP = AIN1 and AINN = AIN2
   Set CS high;
   Wait for DRDY to transition low;
   Set CS low;
       Send 12
                 // Send RDATA command
       00 00 00;
                 // Send 3 NOPs (24 SCLKs) to clock out data
   Set CS high;
   Set CS low;
                 // Configure the device for measurement 2
            // WREG starting at 02h address
   Send 42
           // Write to 1 register
       23; // Select AINP = AIN2 and AINN = AIN3
   Set CS high;
   Wait for DRDY to transition low;
   Set CS low;
       Send 12
                 // Send RDATA command
       00 00 00; // Send 3 NOPs (24 SCLKs) to clock out data
   Set CS high;
   Subtract measurement 2 from measurement 1; // Remove lead-resistance error
Set CS low;
   Send 0A; //STOP command stops conversions and puts the device in standby mode;
Set CS to high;
```



# RTD 电路比较表

RTD 电路拓扑	优势	劣势
双线 RTD,低侧基准	最经济	精度最低, 无引线电阻消除
三线 RTD,低侧基准,两个 IDAC 电流源	允许引线电阻消除	对 IDAC 电流失配敏感,可以通过交换 IDAC 电流并对两次测量求平均值来消除失配
三线 RTD,低侧基准,一个 IDAC 电流源	允许引线电阻消除	需要进行两次测量,第一次用于 RTD 测量,第二次用于引线电阻消除
三线 RTD,高侧基准,两个 IDAC 电流源	允许引线电阻消除,对 IDAC 失配的敏感度低于使用低侧基准	需要额外的电阻器以用于偏置,增加的电压可能与低电 源操作不兼容
四线 RTD,低侧基准	精度最高,无引线电阻误差	最昂贵

# 设计中采用的器件

器件	主要 特性	链接	其他可能的器件
ADS124S08	适用于精密传感器测量且具有 PGA 和电压基准的 24 位、 $4$ kSPS、12 通道 $\Delta$ -Σ ADC	www.ti.com.cn/product/cn/ADS124S 08	指向类似器件的链 接
ADS114S08 <sup>(1)</sup>	适用于精密传感器测量且具有 PGA 和电压基准的 16 位、 $4kSPS$ 、12 通道 $\Delta$ - $\Sigma$ ADC	www.ti.com.cn/product/cn/ADS114S 08	指向类似器件的链 接

<sup>(1)</sup> ADS114S08 是 ADS124S08 的 16 位版本,可用于类似的 应用。

# 设计参考资料

请参阅《模拟工程师电路说明书》,了解有关 TI 综合电路库的信息。

# 其他资源

- 德州仪器 (TI), ADS124S08 评估模块
- 德州仪器 (TI), 《ADS1x4S08 评估模块用户指南》
- 德州仪器 (TI), ADS1x4S08 固件示例代码
- 德州仪器 (TI), 《RTD 测量基本指南》
- 德州仪器 (TI), 《使用 ADS1148 和 ADS1248 系列器件进行 RTD 比例测量和滤波》

如需 TI 工程师的直接支持,请使用 E2E 社区:

e2echina.ti.com

### 重要声明和免责声明

TI 均以"原样"提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1)针对您的应用选择合适的TI产品;(2)设计、验证并测试您的应用;(3)确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn/上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址: 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码: 200122 Copyright © 2019 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

# 重要声明和免责声明

TI 均以"原样"提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任: (1)针对您的应用选择合适的TI产品; (2)设计、验证并测试您的应用; (3)确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址: 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码: 200122 Copyright © 2019 德州仪器半导体技术(上海)有限公司